

適用規格						
定 格	使用温度範囲	-35℃～ +85℃ (注1)	保存温度範囲		-10℃～ +60℃ (注3)	
	使用湿度範囲	20% ～ 80% (注2)	保存湿度範囲		40% ～ 70% (注3)	
	適合コネクタ	DF57H-6S-1.2C(##) DF57AH-6S-1.2C(##)	UL・ C-UL 定格 	使用温度範囲	-35℃～ +75℃ (注1)	
	適合端子	DF57-****SCF(##)				
	電 圧	AC/DC 50V		電 圧	AC/DC 29V	
	電 流	AWG26～28 : 1.5A/pin AWG30 : 1.0A/pin AWG32 : 0.8A/pin AWG34 : 0.5A/pin		電 流	AWG26～28 : 1.5A/pin AWG30～34 : 1.0A/pin	
性 能						
		試 験 方 法	規 格		QT	AT
構 造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。		○	○
	表示	目視にて確認する。			○	○
電 氣 的 性 能	低電圧、低電流下の接触抵抗	20mV 以下, 1 mA (DC又は 1000 Hz) で測定する。	10 mΩ 以下		○	—
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	100 MΩ 以上		○	—
機 械 的 性 能	耐電圧	AC 500 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。		○	—
	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗: 20 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—
	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。	差込力 30.0 N以下 引抜力 1.2 N以上		○	—
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。	①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—
環 境 的 性 能	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。	①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—
	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。 (室温に1～2時間放置後測定)	①接触抵抗: 20 mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 100 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—
	温度サイクル	温度 -55 → 85℃ 時間 30 →30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し換えは時間は2～3分 (室温に1～2時間放置後測定)	①接触抵抗: 20 mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 100 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—
	はんだ耐熱性	【リフローはんだ付けの場合】 以下の温度条件で2回のリフローを行う。 リフロー部: ピーク温度250℃ 10秒以内 220℃以上 60秒以下 予熱部: 150～180℃ 90～120秒 【手はんだの場合】 はんだごて温度 350±10℃、3秒の条件にてはんだ 付けを行う。 但し、端子に力には加えないこと。	外観の変形及び端子等に 著しいガタがないこと。		○	—
	はんだ付け性	はんだ温度 245 °C、浸せき時間 5 秒間の はんだ付けを行う。	はんだ浸せき面の95%以上が新しいはんだ でぬれていること。		○	—
備考 (注1) 通電時の温度上昇を含む。 (注2) 結露のないこと。 (注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。						
	△の数	訂正記事	設計		検図	年月日
	1	DIS-H-00005763	HK. HAYASHI		SZ. ONO	20200220
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。				承認	KI. AKIYAMA	20131206
				検 図	HK. UMEHARA	20131206
				担 当	YK. YAMAGUCHI	20131206
				製 図	YK. YAMAGUCHI	20131206
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目			図番		SLC-343908-23-05	
	製 品 規 格 表		製 品 名		DF57H-6P-1.2V (23)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード		CL666-0108-8-23	 1/1